

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/615,326	KLEIN, DEAN A.	
Examiner	Art Unit	
Than Nguyen	2187	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
711	101,105	5/16/25	\\
365	63,230.06		
		·	

INI	ERFERENC	E SEARCH	IED
Class	Subclass	Date	Examiner

DATE	EXMR
566	~~
	1